

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-90426

(43)公開日 平成9年(1997)4月4日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G02F 1/	136 5 0 0		G 0 2 F	1/136	500	
H01L 29/	786		H01L	29/78	619A	

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 8 頁)

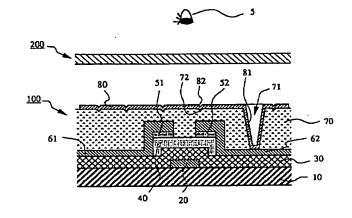
(21)出願番号	特願平7-273554	(71)出願人	000002897	
(22)出願日	平成7年(1995)9月27日		大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号	
		(72)発明者	市村 公二 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号	
		(7.4) (D.TW.)	大日本印刷株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 志村 浩	

(54) 【発明の名称】 薄膜トランジスタ基板およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 反射型のアクティブマトリックス型液晶ディスプレイ装置に利用される薄膜トランジスタ 基板を単純なプロセスで製造する。

【解決手段】 基板10上に薄膜トランジスタ(20,30,40,51,52,61,62)を形成した後、感光性のポリイミド樹脂からなる絶縁層70を形成する。次にフォトマスクを用いた露光現象を行い、絶縁層70の一部にドレイン電極62に達する深さのコンタクトホール71を形成するとともに、絶縁層70の表面を粗くするための微細凹凸構造72を形成する。その上に導電層80を蒸着やスパッタリングにより形成し、反射型表示電極層を構成する。コンタクトホール形成工程と粗面加工工程とを、レジストを用いることなしに同時に実行できる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、この基板上にマトリックス状に配列された多数の薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタ上に形成された絶縁層と、各薄膜トランジスタに対応して前記絶縁層上にそれぞれ形成された反射型表示電極層と、を備え、前記各反射型表示電極層が、それぞれ前記絶縁層に形成されたコンタクトホールを介して、対応する薄膜トランジスタのドレイン電極もしくはソース電極に接続されている薄膜トランジスタ基板において、

前記絶縁層を感光性をもった絶縁性樹脂によって構成したことを特徴とする薄膜トランジスタ基板。

【請求項2】 請求項1に記載の薄膜トランジスタ基板において、

絶縁層の表面に、光の乱反射に適した微細凹凸構造が形成され、この絶縁層上に形成された反射型表示電極層が、前記微細凹凸構造の痕跡が表面に残る程度の厚みをもった導電層から構成されていることを特徴とする薄膜トランジスタ基板。

【請求項3】 基板上にマトリックス状に配列された多数の薄膜トランジスタを形成する段階と、

薄膜トランジスタを形成した前記基板上に、感光性をもった絶縁性樹脂からなる絶縁層を形成する段階と、

各薄膜トランジスタのドレイン電極もしくはソース電極 に対する配線を行うコンタクトホールを形成するための コンタクトホール用パターンを有するフォトマスクを用 いて、前記絶縁層を露光する段階と、

露光後の絶縁層を現像し、絶縁層の一部にコンタクトホールを形成する段階と、

現像後の絶縁層の表面に導電層を形成し、この導電層に より、各薄膜トランジスタに対応した反射型表示電極層 と、コンタクトホールを介して前記反射型表示電極層を 対応する薄膜トランジスタのドレイン電極もしくはソー ス電極に接続する配線層と、を形成する段階と、

を有することを特徴とする薄膜トランジスタ 基板の製造 方法。

薄膜トランジスタを形成した前記基板上に、感光性をもった絶縁性樹脂からなる絶縁層を形成する段階と、

各薄膜トランジスタのドレイン電極もしくはソース電極 に対する配線を行うコンタクトホールを形成するための コンタクトホール用パターンと、光の乱反射に適した微 細凹凸構造を前記絶縁層の表面に形成するための微細凹 凸構造用パターンと、を有するフォトマスクを用いて、 前記絶縁層を露光する段階と、

露光後の絶縁層を現像し、この絶縁層の一部にコンタクトホールを形成するとともに、この絶縁層の表面に微細 凹凸構造を形成する段階と、

現像後の絶縁層の表面に、微細凹凸構造の痕跡が表面に 50

2

残る程度の厚みをもった導電層を形成し、この導電層により、各薄膜トランジスタに対応した反射型表示電極層と、コンタクトホールを介して前記反射型表示電極層を対応する薄膜トランジスタのドレイン電極もしくはソース電極に接続する配線層と、を形成する段階と、

を有することを特徴とする薄膜トランジスタ 基板の製造 方法。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかに記載の薄膜トランジスタ基板もしくはその製造方法において、

10 感光性をもった絶縁性樹脂として、感光性のポリイミド 樹脂を用いたことを特徴とする薄膜トランジスタ基板も しくはその製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ 基板およびその製造方法に関し、特に、反射型のアクティブマトリックス型液晶ディスプレイ装置に利用される 薄膜トランジスタ基板およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ワードプロセッサ、ラップトップ パソコン、ポケットテレビなどの製品に、液晶ディスプ レイ装置が広く利用されるに至っている。現在、一般的 に用いられている液晶ディスプレイ装置は、単純マトリ ックス型ディスプレイ装置とアクティブマトリックス型 ディスプレイ装置とに大別される。単純マトリックス型 ディスプレイ装置は、液晶層をはさんで、一方の基板に 垂直方向の配線を設け、他方の基板に水平方向の配線を 設け、それぞれの配線の交差部分により1 画素を形成す るものである。これに対して、アクティブマトリックス 30 型ディスプレイ装置は、薄膜トランジスタに代表される 能動素子をマトリックス状に配列した基板を用い、各画 素にそれぞれ1個ずつトランジスタを対応させて画素ご とに駆動を行うものである。単純マトリックス型ディス プレイ装置に比べて、アクティブマトリックス型ディス プレイ装置は、階調性や応答性に優れているが、基板上 に多数のトランジスタ素子を配置するための領域を確保 し、また、これらトランジスタ素子に対する配線領域を 確保する必要があるため、画素の有効面積、すなわち開 口率が低下するという問題がある。

7 【0003】ディスプレイ装置において開口率が低下すると、全体的に暗くなり、視認性が低下することになる。このような問題を解決する一手法として、いわゆるバックライト(光源)を内蔵させて視野を明るくする方法が知られており、多くのアクティブマトリックス型ディスプレイ装置において、この方法が利用されている。しかしながら、バックライトを内蔵させると、それだけ薄膜トランジスタ基板全体が大きくなり重量も重くなり、小型軽量化という需要に応えることができなくなス

0 【0004】このような開口率の低下という問題を解決

する別な手法として、反射型表示電極層を用いるアクティブマトリックス型ディスプレイ装置が知られている。この反射型のディスプレイ装置では、観測者側からの光の反射強度に基づいて画像表示を行うため、基板背面側から透過光を得る必要はない。このため、基板上のトランジスタ素子の形成領域や配線層の形成領域に重なる領域に表示電極層を形成することができ、表示電極層の面積を大きく確保することが可能になり、開口率を向上させることができる。

[0005]

1/

【発明が解決しようとする課題】上述したように、反射 型のアクティブマトリックス型ディスプレイ装置は、階 調性や応答性に優れるというアクティブマトリックス型 ディスプレイ装置の利点をもちつつ、高い開口率を確保 することが可能であるが、薄膜トランジスタ基板の製造 工程が若干複雑になるという問題がある。すなわち、表 示電極層は、絶縁層上に形成されるため、絶縁層にコン タクトホールを開口し、表示電極層をトランジスタのド レイン電極もしくはソース電極に接続する工程が必要に なる。通常は、絶縁層上にレジスト層を形成し、所定の フォトマスクを用いて、このレジスト層を露光し、更に 現像し、続いてエッチング処理を施すことによりコンタ クトホールを開口し、レジスト層を剥離除去する工程が 行われている。しかしながら、このようなレジスト層を 用いたフォトリソグラフィ工程は、レジスト液の塗布、 乾燥、露光、現像、エッチング、レジスト層の剥離、と いった諸工程からなり、製造にコストと時間を要するこ とになる。

【0006】また、反射型のアクティブマトリックス型 ディスプレイ装置の中でもいわゆる直視タイプのもの (肉眼で直接観察するもの:スクリーンなどに画像を投 影するプロジェクタタイプのものとは異なる)では、表 示電極層からの反射光がそのまま画素の光として観測さ れるため、表示電極層の表面は散乱反射が生じるよう に、ある程度の粗面にしておく必要がある。一般に、半 導体プレーナプロセスで成膜された層の上面は平坦面と なる。したがって、平坦な絶縁層上にスパッタリング法 や蒸着法で金属層を形成すると、この金属層の表面は鏡 面反射が起こる程度の平坦面となる。そこで、反射型の アクティブマトリックス型ディスプレイ装置では、表示 電極層の上面を散乱反射が起こる程度の粗面にするため の付加的処理が必要になる。このような処理として、た とえば、特開平5-23246号公報には、薄膜トラン ジスタ基板と絶縁層との間に島状のパターンをもつ付加 的な絶縁層を形成することにより、反射型表示電極層の 表面に微細凹凸構造を形成する方法が開示されている。 また、特開平5-281539号公報には、絶縁層の表 面にサンドブラスト処理を施すことにより微細凹凸構造 を形成し、その上に反射型表示電極層を形成する方法が 開示されている。しかしながら、これらの方法を実施す 4

るには、いずれも付加的な工程が必要になり、また、均 一な微細凹凸構造を形成するには、非常に高度な技術が 必要になるという問題がある。

【0007】そこで本発明は、反射型のアクティブマトリックス型液晶ディスプレイ装置に利用される薄膜トランジスタ基板を単純なプロセスで製造する方法、およびそのような製造方法が適用可能な薄膜トランジスタ基板を提供することを目的とする。

[0008]

10 【課題を解決するための手段】

(1) 本発明の第1の態様は、基板と、この基板上にマトリックス状に配列された多数の薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタ上に形成された絶縁層と、各薄膜トランジスタに対応して絶縁層上にそれぞれ形成された反射型表示電極層と、を備え、各反射型表示電極層が、それぞれ絶縁層に形成されたコンタクトホールを介して、対応する薄膜トランジスタのドレイン電極もしくはソース電極に接続されている薄膜トランジスタ基板において、絶縁層を感光性をもった絶縁性樹脂によって構成したものである。

【0009】(2) 本発明の第2の態様は、上述の第1 の態様に係る薄膜トランジスタ基板において、絶縁層の 表面に、光の乱反射に適した微細凹凸構造を形成し、こ の絶縁層上に形成される反射型表示電極層を、微細凹凸 構造の痕跡が表面に残る程度の厚みをもった導電層とす るようにしたものである。

【0010】(3) 本発明の第3の態様は、薄膜トラン ジスタ基板の製造方法において、基板上にマトリックス 状に配列された多数の薄膜トランジスタを形成する段階 30 と、薄膜トランジスタを形成した基板上に、感光性をも った絶縁性樹脂からなる絶縁層を形成する段階と、各薄 膜トランジスタのドレイン電極もしくはソース電極に対 する配線を行うコンタクトホールを形成するためのコン タクトホール用パターンを有するフォトマスクを用い て、絶縁層を露光する段階と、露光後の絶縁層を現像 し、絶縁層の一部にコンタクトホールを形成する段階 と、現像後の絶縁層の表面に導電層を形成し、この導電 層により、各薄膜トランジスタに対応した反射型表示電 極層と、コンタクトホールを介して反射型表示電極層を 40 対応する薄膜トランジスタのドレイン電極もしくはソー ス電極に接続する配線層と、を形成する段階と、を行う ようにしたものである。

【0011】(4) 本発明の第4の態様は、薄膜トランジスタ基板の製造方法において、基板上にマトリックス状に配列された多数の薄膜トランジスタを形成する段階と、薄膜トランジスタを形成した基板上に、感光性をもった絶縁性樹脂からなる絶縁層を形成する段階と、各薄膜トランジスタのドレイン電極もしくはソース電極に対する配線を行うコンタクトホールを形成するためのコンタクトホール用パターンと、光の乱反射に適した微細凹

凸構造を絶縁層の表面に形成するための微細凹凸構造用 パターンと、を有するフォトマスクを用いて、絶縁層を 露光する段階と、露光後の絶縁層を現像し、この絶縁層 の一部にコンタクトホールを形成するとともに、この絶 緑層の表面に微細凹凸構造を形成する段階と、現像後の 絶縁層の表面に、微細凹凸構造の痕跡が表面に残る程度 の厚みをもった導電層を形成し、この導電層により、各 薄膜トランジスタに対応した反射型表示電極層と、コン タクトホールを介して反射型表示電極層を対応する薄膜 トランジスタのドレイン電極もしくはソース電極に接続 10 する配線層と、を形成する段階と、を行うようにしたも のである。

[0012](5)本発明の第5の態様は、上述の第1 ~第4の熊様に係る薄膜トランジスタ基板もしくはその 製造方法において、感光性をもった絶縁性樹脂として、 感光性のポリイミド樹脂を用いるようにしたものであ る。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明に係る薄膜トランジスタ基 板は、基板上に多数の薄膜トランジスタがマトリックス 状に配され、その上に感光性をもった絶縁性樹脂(たと えば、感光性ポリイミド樹脂)によって絶縁層が形成さ れ、この絶縁層の上に各反射型表示電極層が形成された 構造をもつ。このように、絶縁層を感光性樹脂によって 構成すれば、コンタクトホールを形成する工程は非常に 単純化される。すなわち、絶縁層それ自身が感光性を有 するため、コンタクトホール用パターンを有するフォト ・マスクを用いて、絶縁層自身を露光現像すれば、コンタ クトホールを形成することが可能になる。従来のよう に、レジスト層を形成/剥離したり、エッチング処理を 行う必要はない。こうして、コンタクトホールを形成し た後に導電層を形成すれば、この導電層により反射型表 示電極層を構成することができ、更に、コンタクトホー ル内の導電層により、ドレイン電極もしくはソース電極 に対する配線を行うことができる。

【0014】また、コンタクトホール用パターンと微細 凹凸構造用パターンとを有するフォトマスクを用いて、 感光性樹脂からなる絶縁層に対する露光、現像を行え ば、コンタクトホールの形成とともに、絶縁層の表面 に、光の乱反射に適した微細凹凸構造を形成することが できる。この絶縁層上に、微細凹凸構造の痕跡が表面に 残る程度の厚みをもった導電層を形成し、この導電層に より、各薄膜トランジスタに対応した反射型表示電極層 を構成すれば、表面が乱反射に適した粗面構造を有する 反射型表示電極層が実現できる。コンタクトホールの形 成工程と同時に微細凹凸構造の形成工程が行えるため、 従来のような粗面加工のための付加的な処理は不要にな る。

[0015]

明する。図1は、一般的な反射型のアクティブマトリッ クス型ディスプレイ装置の1画素分の構造を示す側断面 図である。このディスプレイ装置は、薄膜トランジスタ 基板100と対向基板200とによって構成されてお り、両基板間には液晶が充填される。薄膜トランジスタ 基板100は、ガラスなどの材質からなる基板10上 に、ゲート電極20、ゲート絶縁層30、半導体チャネ ル層40、不純物ドープ層51,52、ソース電極6 1、ドレイン電極62からなる薄膜トランジスタを形成 し、更にその上に絶縁層70を介して導電層80を形成 したものである。絶縁層70には、コンタクトホール7 1が開口されており、導電層80のうち、このコンタク トホール71の内部に形成された部分は、配線層81を 構成することになる。すなわち、導電層80は、この配 線層81を介してドレイン電極62に接続されている。 絶縁層70の上面には、微細凹凸構造72が形成されて おり、この微細凹凸構造72は、導電層80の上面にも 微細凹凸構造82として現れている。

6

【0016】なお、この実施例では導電層80がドレイ ン電極62に接続されているが、一般にFETトランジ スタにおける「ドレイン電極」および「ソース電極」な る名称は、電流の方向を考慮して定めたものであり、可 換性を有するものである。したがって、本実施例におい て「ドレイン電極」と「ソース電極」とを入れ換えた薄 膜トランジスタの実施例についても、本発明は同様に適 用可能である。

【0017】この図1に示す薄膜トランジスタでは、ゲ ート電極20の電圧を制御することにより、ソース電極 61とドレイン電極62との間で電荷の出し入れが可能 になるので、配線層81を介して、導電層80に対する 電荷の出し入れが行われることになる。導電層80のう ち、絶縁層70の上面部分に形成されている主体部分 (配線層81以外の部分) は、反射型表示電極層を構成 することになり、以下の説明では、この反射型表示電極 層についても同じ符号80で示すことにする。図示のと おり、この反射型表示電極層80は、薄膜トランジスタ 形成領域やソース電極61あるいはゲート電極20の形 成領域の上方に形成することができるので、かなり広い 面積を占有することが可能である。このように、広い面 40 積をもった表示電極層を構成することにより開口率を高 めることができる点が、反射型の薄膜トランジスタ基板 の特徴である。図1には、1画素に相当する部分のみが 示されているが、実際には、基板10上には多数の薄膜 トランジスタがマトリックス状に配列され、個々のトラ ンジスタに対応した反射型表示電極層80が形成され、 1枚の反射型表示電極層が1画素の表示に用いられるこ とになる。

【0018】なお、不純物ドープ層51,52は、ソー ス電極61およびドレイン電極62に対してオーミック 【実施例】以下、本発明を図示する実施例に基づいて説 50 接触を得るための層である。また、絶縁層70は、反射

る。

型表示電極層80と薄膜トランジスタとの絶縁を確保するとともに、薄膜トランジスタを保護する保護膜としての機能も果たす。

【0019】対向基板200は、反射型表示電極層80に対する対向電極として機能する導電性の透明基板である。薄膜トランジスタ基板100と対向基板200との間には液晶が充填されており、反射型表示電極層80と対向基板200との間に印加される電圧に基づいて、この液晶の光学的な配向が変化し、シャッターとしての機能を果たすことになる。このディスプレイ装置を、上方の視点5から観察した場合、個々の液晶の配向に基がで、反射型表示電極層80から得られる反射光強度が変化し、画像表示が行われることになる。微細凹凸構造82によって、反射型表示電極層80の上面は乱反射に適した粗面となっているため、上方から入射した光は乱反射して視点5において観察されることになる。

【0020】この図1に示すような構造をもった薄膜トランジスタ基板100を製造するには、基板10上に薄膜トランジスタを形成した後、基板上の全面に絶縁層70を形成し、この絶縁層70の表面に微細凹凸構造72を形成し、連電層80を蒸着あるいはスパッタリンともで成膜するのが一般的である。既に述べためなどの方法で成膜するのが一般的である。既に述べために、絶縁層70上にレジスト層を露光現像し、絶縁層70上にレジスト層を露光現像し、絶縁層70に対するエッチングを行った後に、地線層70の表面に微細凹凸構造72を形成するためには、たとえば、するという工程を行っていた。また、絶縁層70の表面に微細凹凸構造72を形成するためには、たとえば、サンドプラスト法などにより微小粒子を絶縁層70の表面に吹き付ける付加的な工程を行っていた。

 $^{-}$ H +

【0021】本発明の特徴は、絶縁層70を感光性をもった絶縁性樹脂によって構成することにより、コンタクトホール71の開口工程および微細凹凸構造72の形成工程を単純化した点にある。以下、本発明に係る製造工程を図2~図7に示す側断面図を参照しながら説明す

8

【0022】まず、図2に示すように、基板10上に薄膜トランジスタを形成し、続いて、図3に示すように、感光性をもった絶縁性樹脂からなる絶縁層70を形成する。この実施例では、次のような化学式で示される感光性のポリイミド樹脂によって絶縁層70を構成している。

なお、この化学式において「R」で示されている基は、 【0024】 【///2】

[
$$\{H \ge 2\}$$
] — CH_2 — CH_2 — CH_2 — CH_3

もしくは、 【0025】 【化3】

$$H_5C_2$$
 $N - CH_2 - CH_2 - O - C - CH = CH_2$
 H_5C_2
 $O - CH_3$

を示している。このような感光性の絶縁性樹脂としては、感光性ポリイミド樹脂の他にも、エポキシ樹脂、スポラック樹脂、環状オレフィン樹脂、ノボラック樹脂は感光性を付与した樹脂を用いることもできる。【0026】続いて、図4に示すように、絶縁層70とした一つでは、透光部310と遮光部320とかける。この実施例で用いている感光性ポリイミド樹脂である。この実施例で用いている感光性ポリイミド樹脂である。この実施例で用いている感光性ポリイミド樹脂である。この実施例で用いている感光性ポリイミド樹脂である。この実施例で用いての上面パターンに対応しているが型の感光性を示すため、遮光部320が形成する。すなわち、フォトマスク300を用いた露光を行うと、フォトマスク300を除去して、現像液を用いて絶縁層7

0に対する現像を行えば、遮光部320によって光が遮蔽された領域が現像液に溶解し、図5に示すように、コンタクトホール71が形成される。このように、本発明では、絶縁層70自身が感光性を有するため、従来のようにレジスト層を形成したり剥離したりする工程を省略することが可能になる。

【0027】この後、従来のように、サンドプラスト法を用いて、絶縁層70の表面に微細凹凸構造72を形成し、図6に示す構造を得て、更に、導電層80を蒸着法やスパッタリング法によって形成すれば、図1に示す薄膜トランジスタ基板100の構造が実現できる。もっとも、本発明では、コンタクトホール71の形成ととも50に、微細凹凸構造72を同時形成することも可能であ

る。そのためには、図7に示すようなフォトマスク35 0を用いて露光を行えばよい。図8は、このフォトマス ク350の上面図であり、透光部310、遮光部32 0, 遮光部330によって構成されている点が明瞭に示 されている。ここで、遮光部320は、コンタクトホー ル71を形成するためのコンタクトホール用パターンで あり、遮光部330は、微細凹凸構造72を形成するた めの微細凹凸構造用パターンである。遮光部320の寸 法は、コンタクトホール71を形成するために適当な大 きさとする必要があり、絶縁層70の厚みや現像速度に よっても最適な寸法は変化するが、この実施例では、厚 み3~5μm程度の絶縁層70に対して、遮光部320 は直径20μm程度の円形パターンとしている。また、 遮光部330の寸法は、光の乱反射に適した微細凹凸構 造72を形成するために適当な大きさとする必要があ り、この実施例では、直径 2 μ m 程度の円形パターンと している。もちろん、実際に形成されるコンタクトホー ル71や微細凹凸構造72の大きさや形状は、現像時間 によっても左右されるので、本発明の方法によって実際 に薄膜トランジスタ基板100を量産する場合には、最 20 適なパターンをもったフォトマスク350を用意すると ともに、最適な現像時間を設定する必要がある。

9

【0028】このように、フォトマスク350を用いた 露光現像を行えば、図3に示す構造から直ちに図6に示 す構造(コンタクトホール71および微細凹凸構造72 を有する構造)を得ることができるので、従来のように サンドプラスト法などの付加的な工程は不要になる。こ の後、蒸着法やスパッタリング法によって導電層80を 形成すれば、図1に示す薄膜トランジスタ基板100の 構造が実現できる。この実施例では、アルミニウムを導 電層80として用いており、その厚みは0.1~0.2 μm程度である。もっとも、導電層80の厚みは、絶縁 層70上の微細凹凸構造72の痕跡が表面に微細凹凸構 造82として残る程度の厚みであれば、どのような厚み にしてもかまわない。一般に、サンドプラスト法によっ て微細凹凸構造を形成すると、均一な凹凸分布を得るこ とが困難であり、部分的に凹凸の大きさが変動しやすく なる。これに対して、本発明の方法により微細凹凸構造 を形成すれば、凹凸の大小を簡単に制御することができ る。すなわち、用いるフォトマスク350に形成する遮 光部330の大きさや分布を適宜設定することにより、 均一な分布をもった微細凹凸構造を形成することも可能 であるし、意図的に特殊な分布をもった微細凹凸構造を 形成することも可能である。また、形成する微細凹凸構 造の大きさも自由に設定することが可能であり、用途に 応じた最適な表面粗さをもった表示電極を形成すること が可能になる。

【0029】以上、本発明を図示する実施例に基づいて 説明したが、本発明はこの実施例に限定されるものでは なく、この他にも種々の態様で実施可能である。たとえ 50

ば、上述の実施例では、バックチャネルエッチングタイプの逆スタガ型薄膜トランジスタを用いた例を示したが、本発明は、順スタガ型薄膜トランジスタを用いたものや、いわゆるチャネル保護タイプの薄膜トランジスタを用いたものにも同様に適用することが可能である。

[0030]

【発明の効果】以上のとおり本発明によれば、薄膜トランジスタ基板の絶縁層に、感光性の絶縁性樹脂を用いるようにしたため、コンタクトホールの形成や、反射型表10 示電極層の微細凹凸構造の形成を単純なプロセスで行うことができるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】一般的な反射型のアクティブマトリックス型ディスプレイ装置の1画素分の構造を示す側断面図である。

【図2】基板10上に薄膜トランジスタを形成した状態 を示す側断面図である。

【図3】図2に示す状態において、更に感光性の絶縁性 樹脂からなる絶縁層70を形成した状態を示す側断面図 である。

【図4】図3に示す状態において、フォトマスク300 を用いて露光を行う工程を示す側断面図である。

【図 5 】図 4 に示す露光工程の後に現像を行い、コンタクトホール 7 1 を形成した状態を示す側断面図である。

【図6】図5に示す状態において、絶縁層70の上面に 微細凹凸構造72を形成した状態を示す側断面図である。

【図7】図4に示すフォトマスク300の代わりに、フォトマスク350を用い、コンタクトホール71と微細凹凸構造72とを同時に形成するための露光を行う工程を示す側断面図である。

【図8】図7に示すフォトマスク350の上面図である。

【符号の説明】

- 5 …視点
- 10…基板
- 20…ゲート電極
- 30…ゲート絶縁層
- 40…半導体チャネル層
- 0 51,52…不純物ドープ層
 - 61…ソース電極
 - 62…ドレイン電極
 - 70…絶縁層
 - 71…コンタクトホール
 - 72…微細凹凸構造
 - 80…導電層,反射型表示電極層
 - 81…配線層
 - 82…微細凹凸構造
 - 100…薄膜トランジスタ基板
- 0 200…対向基板

特開平9-90426

(7)

11

300…フォトマスク

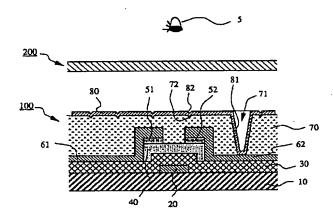
3 1 0 …透光部

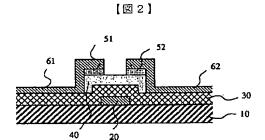
320…遮光部(コンタクトホール用パターン)

12 3 3 0…遮光部(微細凹凸構造用パターン)

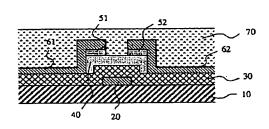
350…フォトマスク



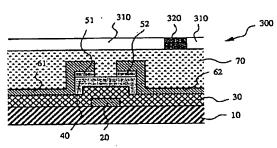




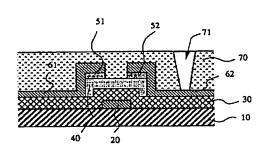
【図3】



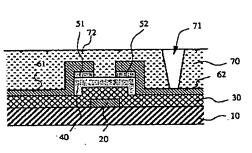




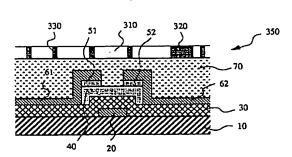
【図5】



[図6]



【図7】



[図8]

